## 様式 C-19

## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成 21年 5月 20日現在

研究種目:若手研究 B	
研究期間:平成19年	度~平成 20 年度
課題番号:19760010	
研究課題名(和文)	同位体制御半導体中のコヒーレントフォノン物性
研究課題名(英文)	Coherent Phonons of Isotopically Controlled Ge

研究代表者 森田健 (Morita Ken) 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス研究部・助教

研究者番号: 30448344

研究成果の概要:

本研究目的は、同位体制御半導体中のコヒーレントフォノン物性を明らかにするものであったが、 50fs 以下のパルス幅が得られず、コヒーレントフォノンの観測を行う実験はできなかった。その代 わりに本研究では、光通信帯における高性能な光カースイッチの実現に向けて 1.5µm 帯におけるポ ンププローブ系を構築し、GaAs/AIAs 多層膜共振器構造の非線形光学応答の観測とその光スイッチ ング素子としての性能評価を行った。

交付額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
平成 19 年度	900,000 円	270,000 円	1,170,000 円
平成 20 年度	2,400,000 円	0円	2,400,000 円
年度			
年度			
年度			
総計	3,300,000 円	270,000 円	3,570,000 円

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎 キーワード:光物性、半導体

1. 研究開始当初の背景

研究開始当初、同位体制御した Ge における フォノンのコヒーレント長は同位体制御し ていないものに比べて極めて長いことが期 待されていた。そのため本来の研究課題は、 時間分解ポンププローブ法を用いて同位体 制御した Ge のコヒーレントフォノンを観測 し、その位相緩和時間、空間的なコヒーレン トフォノン長、フォノンの伝播距離など、今 までに十分に評価できなかったコヒーレン トフォノン物性を明らかにすることであっ た。しかし、Ge のコヒーレントフォノンを 調べるためには、パルス幅が 50fs 程度のパル 応用物性・結晶工学

スレーザが必要であり、私が赴任した研究室で 実現することはできなかった。本研究では、光 通信帯における光カースイッチの実現に向けた 研究に方針を変えて、GaAs/AlAs 多層膜中の非 線形応答の観測とその性能評価を中心に行った。

## 2. 研究の目的

本研究目的は、GaAs/AlAs 多層膜中の非線形応 答の観測と光スイッチング素子としての性能評 価である。具体的に、平成 19 年度は(1)半導体 多層膜内部における電場大効果について実験・ シミュレーションの両サイドから調べることを 目的とした。平成 20 年度は、(2) 半導体多層膜 共振器の積層数を変化させ、Q値に依存する光 カー信号の増大効果について調べること、(3) 共振器層内部に InAs 量子ドットのような高い 非線形性を有する材料を挿入し、光カー信号強 度の増大効果について調べることを目的とした。

3. 研究の方法

半導体多層膜共振器構造は GaAs (110 nm)、 AlAs(123 nm) を交互に N 周期積層し、中心に GaAs (220 nm) λ/2 層を挿入した構造を分子線エ ピタキシ法により作製した(図1)。このような 構造を、N 周期 GaAs 共振器呼ぶことにする。 GaAs 共振器の構造評価は、トランスファーマ トリックス法をベースにしたシミュレーション と光反射・透過測定によって行った。内部電場 の増大効果は、GaAs バルクと比較した2光子 吸収による時間分解透過率測定によって調べた。 光カー効果は、クロスニコル配置(図2)によ る時間分解光学測定によって調べた。時間分解 光学測定系は、光通信波長帯で動作できるパル ス幅 100 fs (バンド幅 35 nm に相当) 繰り返し 周期が100 kHz のパルスレーザシステム(コヒ ーレント社の OPA・RegA のパルスレーザシス テム)を光源として構築した。全ての試料にお ける GaAs 基板は、その強い吸収を排除するた めに、機械研磨と化学エッチング処理によって 除去した。また、共振器層内部に InAs 量子ドッ トのような高い非線形性を有する材料を作製し、 量子ドットを挿入していない GaAs 共振器と光 カー信号強度を比較した。InAs 量子ドットを挿 入した GaAs 共振器構造の詳細は次の研究成果 (3) で述べる。





図 2. クロスニコル配置による時間分解光学測定

4. 研究成果

内部電場の増大効果 [文献④]

30 周期 GaAs 共振器構造の透過スペクトルを図 3 に示す。狭い線幅の共振器モードが光通信波 長帯である 1.54 µm に観測され、良質な共振器 構造が作製できていることが分かった。また、 その透過スペクトルは、光シミュレーション結 果とも良く一致し、共振器モードの波長を制御 できることを示した。



図 3. 30 周期 GaAs 共振器の透過スペクト

規格化した GaAs 共振器と GaAs バルク (350 μm) の2 光子吸収による時間分解光学測定の結 果を図 4(a)に示す。Δt=0 付近で透過率が下がっ ており、2 光子過程による吸収が観測された。 GaAs 共振器の時間幅は、1ps 程度と入射のパル ス幅よりも広く、これは共振器の光子寿命で制 限されているためである。GaAs バルクは光子 寿命で制限を受けないためレーザのパルス幅に よって決まる。透過率変化の絶対値と励起強度 の関係をプロットした結果を図 4(b)に示す。こ こでの励起強度は、実際に試料内部に入射した パルス強度を示しており、実線は2光子吸収係 数を考慮してフィッティングした結果である。



図4(a) 規格化した2光子吸収による時間分解光 学測定の結果。(b) 透過率変化の絶対値と励起強 度の関係をプロットした結果。

まず GaAs バルクをフィッティングした結果か ら、GaAs の二光子吸収係数  $\beta$  = 16 cm/GW と求 めることができた。また、その結果に平均電場 の増大係数 *c* をかけることで GaAs 共振器の結 果をフィッティングした。その結果、平均内部 電場は 41 倍増大していることが分かった。これ は内部電場のシミュレーション結果(45 倍)と も良く一致する。

本研究によって、多層膜共振器中の内部電場 増大は、2 光子吸収測定によって実験的に調べ られることを明らかにした。また 30 周期の GaAs 共振器構造では内部の平均電場が 40 倍も 増大していることが分かった。

試料はN周期(N=22, 26, 30)のGaAs 共振器構 造を用いた。それぞれのQ値はレーザパルスの 透過スペクトルの測定結果(図5)から求め、332, 583, 934 であった。測定に用いた 100 fs パルス 光のスペクトル幅(~35 nm)は、各試料の共振器 モードのスペクトル幅(~2.6 - 5.5 nm)よりも十 分に広く、パルス光パワーの透過率は、Q値の 増大に伴い 0.085, 0.05, 0.025 と低下した。



図 5 N周期 GaAs 共振器構造の 100fs レーザに よる透過スペクトル。



定結果。(b) 2光子吸収測定結果

クロスニコル配置で測定した光カー信号測定結 果を図 6 (左) に示す。信号応答の時間幅は、 光子寿命で決められ、Q 値が大きい共振器方が 光カー応答の時間幅が長いことが分かった。ま た、ポンプ光およびプローブ光の透過率はQ値 が大きい共振器ほど低下しているにもかかわら ず、 $\Delta t=0$ における光カー信号強度はほとんど 変化がないこと分かった。一方、2光子吸収(図 6右)の $\Delta t=0$ における変化量は、Q 値が大き い共振器の方が小さいことが分かった。

通常、光カーシグナルは以下のように表される。

$$I_{Kerr} \propto \sin^2(\Delta \phi/2), \qquad \Delta \phi = 2\pi n_2 L I_{Pump}/\lambda \ (1),$$

ここで $\Delta \phi$  非線形屈折率の変化による位相シフト、 $I_{Pump}$  がポンプ光強度、L が試料の膜厚、 $\lambda$ が波長、 $n_2$  非線形屈折率である。従って、光カー信号強度は $(LI_{Pump})^2$ で近似することができ、また $I_x$ はプローブ光強度に比例することから、 $I_x$ は以下のように表すことができる。

$$I_x \propto (LI_{pump})^2 \times I_{probe}$$
 (2).

ここで $I_{probe}$  はプローブ光強度を表す。(2)が共振 器に適応されると、  $LI_{pump}$ は  $|E|^2$ の積算と考え ることができ、これはQ値に比例することが分 かっている。また 100 fsのポンプ光とプローブ 光の透過率T はQ値に依存することから 光力 一信号  $I_x \ge I_x I_y$ は、

$$I_{\rm r} \propto Q^2 T^2 \times T \tag{3},$$

$$I_x/I_v \propto Q^2 T^2 \tag{4},$$

で表せる。
$$T \propto Q^{-1}$$
とすると $I_x \propto Q^{-1}$ 、また $I_x/I_y$ 



図7 (a)  $\Delta t = 0$ におけるQ値に依存した 光カー 信号 $I_{xo}$  (b)  $\Delta t = 0$ におけるQ値に依存した  $I_x/I_{xo}$ 

 $\propto Q^0$ となる。しかし、図 7 では  $I_x$  はQ値に対 してほとんど一定であり、またI,/I,Q値に対して 比例するような結果が得られ、予想よりもQ値 に対して増大していることが分かった。光カー 信号強度のQ値依存性は、内部電場の増大効果 だけでは説明できず、光寿命による増大効果も 考慮しなければならないことが明らかになった。 また本実験は、実験の都合上スペクトル幅の広 い 100 fsパルスを用いているが、この結果は共 振器モードよりも狭いパルスを用いれば、光カ ー信号強度はO値の3乗以上になることを示し、 光カー効果は、光スイッチとして大変有効であ ることを明らかにした。詳細は省略するが実際、 光カー信号のシミュレーション結果からも光寿 命の効果を取り入れないと、信号強度が説明で きないことが分かっており、実験結果を良く説 明できていると考えている。

 (3) 歪緩和バリア層中の InAs 量子ドットを 含む GaAs 共振器構造の光カー信号増大効果
[文献 APEX 投稿中]

半導体多層膜共振器構造において、高い非線 形媒質を共振器層の活性層とすると、より大き な光カー信号が期待できる。特に 1.5μm 帯に吸 収を持つ歪緩和 InGaAs バリア層に埋め込んだ InAs 量子ドットは、結晶欠陥によってキャリア が高速に緩和 (~15 ps) できることから、共振器 層として有望であることが分かってきた。本研 究では、このような InAs 量子ドットを有する GaAs/AlAs 多層膜共振器を作製し、同様な構造 で InAs 量子ドットを挿入していない GaAs 共振 器構造と光カー効果について比較し、その増大 効果について調べた。

試料は分子線エピタキシー法により作製し、  $\lambda$ 2 共振器層として歪緩和InGaAs層中に 2 層の InAs量子ドット層を埋め込んだ片側 13 周期の GaAs(111 nm)/AlAs(130 nm)多層膜の共振器構造 である(図 8)。特に 2 層のInAs量子ドット層は内 部電場の強い共振器層中に挿入した。また比較 のために共振器層をGaAs(222 nm)とした同様の GaAs共振器を用いた光カー信号も測定した。測 定は、これまでと同様にパルス幅 100fs、100kHz のパルスレーザを用い、中心波長を多層膜共振 器の共振器モード ( $\lambda_{dot}$ =1459 nm,  $\lambda_{GaAs}$ =1544



図 8 歪緩和バリア層中の InAs 量子ドットを含む GaAs 共振器構造。

nm)に合わせ行った。光カー信号を測定する前 に、InAs量子ドット共振器の非線形性について 調べた。図9にプローブ光の縦成分を測定した 時間分解測定結果を示す。GaAs共振器では、2 光子吸収による負の透過率変化を観測した。 方、InAs量子ドット共振器では量子ドットの可 飽和吸収効果による強い正の透過率変化を観測 し、大きな非線形性が現れていることが分かっ た。図10に二つの試料を比較した光カー信号の 測定結果を示す。光カー信号強度はInAs量子ド ット共振器の方がGaAs共振器に比べて 60 倍も 大きくなり、たった 2 層のInAs量子ドット層を 共振器内部に挿入しただけでも、高い非線形媒 質として大きな効果が得られることが分かった。 このように、半導体多層膜共振器の中に歪緩和 層中のInAs量子ドット層を挿入し、共鳴吸収を 利用した光スイッチは、高い非線形性によって 信号強度が強いというだけでなく、超高速スイ ッチングが可能であることから高いビットレー トで動作可能な実用デバイスとして注目される と考えている。



図 9 Δ*t* = 0 における GaAs 共振器と InAs 量子ドット 共振器の透過率変化。



図 10 Δ*t* = 0 における GaAs 共振器と InAs 量子ドット 共振器の光カー信号。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計12件) 査読有り

- <u>K. Morita</u>, H. Sanada, S. Matsuzaka, Y. Ohno, and H. Ohno, Applied Physics Letters 94, 162104 (2009).
- (2) <u>K. Morita</u>, T. Kanbara, S. Yano, T. Kitada and T. Isu, to be published in physica status solidi (c) (2009).
- ③ <u>K. Morita</u>, S. Yano, T. Kanbara, T. Kitada and T. Isu, physica status solidi (c). 6, 137 (2009).
- ④ T. Kanbara, S. Nakano, S. Yano, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, Jpn. J. App. Phys. 48. 04C105, (2009).
- (5) T. Takahashi, T. Mukai, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, Jpn. J. App. Phys. **48** 04C128, (2009).
- (6) T. Mukai, T. Takahashi, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, Jpn. J. App. Phys. 48. 04C106, (2009).
- ⑦ T. Kitada, T. Mukai, T. Takahashi, <u>K. Morita</u>, and T. Isu, Journal of Crystal Growth **311**, 1807 (2009).
- (8) Y. Kondo, M. Ono, S. Matsuzaka, <u>K. Morita</u>, H. Sanada, Y. Ohno and H. Ohno, Physical Review Letters 101, 207601 (2008).
- (9) T. Kitada, N. Niki, <u>K. Morita</u>, and T. Isu, Jpn. J. Appl. Phys. **47**, 7839 (2008).
- ① T. Kitada, T. Kanbara, <u>K. Morita</u> and T. Isu, Applied Physics Express 1, 092302 (2008).
- (1) N. Niki, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, physica status solidi (c) 5, 2756 (2007).
- 1 T. Kitada, S. Kusunoki, M. Kinouchi, <u>K. Morita</u>, T. Isu and S. Shimomura, physica status solidi (c), 5, 2753 (2007).

〔学会発表〕(計 50 件)

- <u>森田健</u>,高橋朋也,神原敏之,向井拓也, 矢野慎介,北田貴弘,井須俊郎,第56回応用物理学関係連合講演会講演会,2009年 3月.
- ② 北田 貴弘,向井拓也,高橋朋也,向所明里, <u>森田 健</u>,井須 俊郎,第 56 回応用物理学関 係連合講演会講演会,2009 年 3 月.
- ③ 高橋朋也,向井拓也,向所明里,<u>森田健</u>, 北田貴弘,井須俊郎,第56回応用物理学 関係連合講演会講演会,2009年3月.
- ④ 北田 貴弘,向井拓也,高橋朋也,向所明里, <u>森田 健</u>,井須 俊郎,第 56 回応用物理学関 係連合講演会講演会,2009 年 3 月.
- ⑤ 井須 俊郎, 田中文也, 神原 敏之, <u>森田 健</u>, 仁木 伸義, 北田 貴弘, 第 56 回応用物理学

関係連合講演会講演会,2009年4月.

- ⑥ 田中文也,神原 敏之,<u>森田健</u>,北田貴弘, 井須 俊郎,第 56 回応用物理学関係連合講 演会講演会,2009 年 4 月.
- ⑦ 野村 英矩, 熊井 亮太, 富田 卓朗, <u>森田 健</u>, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎, 第56回 応用物理学関係連合講演会講演会, 2009 年 4月.
- ⑧ 熊井 亮太, 富田 卓朗, <u>森田 健</u>, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎, レーザー学会学術 講演会第29回年次大会講演会, 2009年1月.
- ① 仁木伸義,<u>森田健</u>,北田貴弘,井須俊郎, 2009年1月.
- ⑩ 向所明里,向井拓也,高橋朋也,森田健, 北田貴弘,井須俊郎,第29回レーザー学 会学術講演会,2009年1月.
- <u>森田健</u>,仁木伸義,北田貴弘,井須俊郎,第19回光物性研究会,2008年12月.
- 12 <u>K. Morita</u>, T. Kanbara, S. Yano, T. Kitada and T. Isu, The 35<sup>th</sup> International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2008), Rust, Germany, September 21-24, 2008.
- (1) <u>K. Morita</u>, S. Yano, T. Kanbara, T. Kitada and T. Isu, The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter, EXICON 2008, Kyoto, Japan, June 22-27, 2008.
- T. Kanbara, S. Nakano, S. Yano, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008), Tsukuba, Japan, September 23-26, 2008.
- (15) T. Takahashi, T. Mukai, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008), Tsukuba, Japan, September 23-26, 2008.
- (f) T. Mukai, T. Takahashi, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008), Tsukuba, Japan, September 23-26, 2008.
- ① T. Kitada, T. Mukai, T. Takahashi, <u>K. Morita</u>, and T. Isu, 15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2008), Vancouver, Aug. 2008.
- 18 向井 拓也,高橋 朋也,<u>森田健</u>,北田貴弘, 井須 俊郎,2008 年秋季第 69 回応用物理学 会学術講演会,2008 年 9 月.
- ① 仁木 伸義, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 2008 年秋季第 69 回応用物理学会学術講演 会, 2008 年 9 月.
- 20 北田 貴弘,神原 敏之,矢野 慎介,<u>森田 健</u>, 井須 俊郎,2008 年秋季第 69 回応用物理学 会学術講演会,2008 年 9 月.
- 21 矢野 慎介, 神原 敏之, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 2008 年秋季第 69 回応用物理学

会学術講演会,2008年9月.

- 22 <u>森田健</u>,神原敏之,矢野慎介,北田貴 弘,井須俊郎,2008年秋季第69回応用物 理学会学術講演会,2008年9月.
- 23 神原 敏之, 矢野 慎介, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 2008 年秋季第 69 回応用物理学 会学術講演会, 2008 年 9 月.
- 24 高橋 朋也,向井 拓也,<u>森田健</u>,北田貴弘, 井須 俊郎,2008 年秋季第 69 回応用物理学 会学術講演会,2008 年 9 月.
- 25 矢野 慎介, 神原 敏之, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 応用物理学会中国四国支部 2008 年度支部学術講演会, 2008 年 8 月.
- 26 高橋 朋也,向井 拓也,<u>森田健</u>,北田貴弘, 井須 俊郎,応用物理学会中国四国支部 2008 年度支部学術講演会,2008 年 8 月.
- 27 仁木 伸義, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 応用物理学会中国四国支部 2008 年度支部 学術講演会, 2008 年 8 月.
- 28 神原 敏之, 矢野 慎介, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 応用物理学会中国四国支部 2008 年度支部学術講演会, 2008 年 8 月.
- 29 向井 拓也,高橋 朋也,<u>森田健</u>,北田貴弘, 井須 俊郎,応用物理学会中国四国支部 2008年度支部学術講演会,2008年8月.
- 30 N. Niki, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, The 7<sup>th</sup> International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter, EXICON 2007, Kyoto, Japan, 2007.
- 31 T. Kitada, S. Kusunoki, M. Kinouchi, <u>K.</u> <u>Morita</u>, T. Isu and S. Shimomura, The 7<sup>th</sup> International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter, EXICON 2007, Kyoto, Japan, 2007.
- 32 T. Takahashi, T. Mukai, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, 27th Electronic Materials Symposium (EMS27), July 2008.
- 33 T. Kanbara, S. Nakano, S. Yano, <u>K. Morita</u>, T. Kitada and T. Isu, 27th Electronic Materials Symposium (EMS27), July 2008.
- 34 北田 貴弘,神原 敏之, <u>森田 健</u>, 井須 俊郎, 第 55 回応用物理学関係連合講演会, 2008 年 3 月.
- 35 神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 第 55 回応用物理学 関係連合講演会, 2008 年 3 月.
- 36 <u>森田健</u>,神原敏之,仲野翔也,矢野慎介,北田貴弘,井須俊郎,第55回応用物理学関係連合講演会,2008年3月.
- 37 向井 拓也,高橋 朋也,<u>森田 健</u>,北田 貴弘, 井須 俊郎,第 55 回応用物理学関係連合講 演会,2008 年 3 月.
- 38 北田 貴弘, 楠 真一郎, 木内 将登, <u>森田 健</u>, 下村 哲, 井須 俊郎, 第 1 回フロンティア 研究センターシンポジウム, 2007 年 12 月.
- 39 神原 敏之, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 第1回フロンティア研究センターシンポジ

ウム, 2007 年 12 月.

- **40** 仁木 伸義, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 2007 年 12 月.
- 41 向井 拓也, <u>森田</u>健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克, 第 1 回フロンティ ア研究センターシンポジウム, 2007 年 12 月.
- 42 北田 貴弘, <u>森田 健</u>, 井須 俊郎, 応用物理 学会中国四国支部研究会, 2007 年 12 月.
- 43 北田 貴弘, 楠 慎一郎, 木内 将登, <u>森田 健</u>, 下村 哲, 井須 俊郎, 第 68 回応用物理学会 学術講演会, 2007 年 9 月.
- 44 仁木 伸義, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 第 68 回応用物理学会学術講演会, 2007 年 9 月.
- 45 神原 敏之, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 2007 年 9 月.
- 46 向井 拓也, <u>森田</u>健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克, 井須 俊郎, 応用物理学会中国 四国支部 2007 年度支部学術講演会, 2007 年 8月.
- 47 神原 敏之, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 応用物理学会中国四国支部 2007 年度支部 学術講演会, 2007 年 8 月.
- 48 仁木 伸義, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 応用物理学会中国四国支部 2007 年度支部 学術講演会, 2007 年 8 月.
- 49 T. Mukai, <u>K. Morita</u>, T. Kitada, K. Akahane, N. Yamamoto and T. Isu, 26th Electron Material Symposium, (EMS), July 2007
- 50 井須 俊郎, 向井 拓也, <u>森田 健</u>, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克, 第 3 回量子ナノ材 料セミナー, 2007 年 6 月.

〔図書〕(計0件) 〔産業財産権〕

- ○出願状況(計0件)
- ○取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等

6. 研究組織

(1)研究代表者
森田健(Morita Ken)
徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス
研究部・助教

研究者番号: 30448344